

# 千葉ヨウ素資源イノベーションセンター (CIRIC) 機器利用料金表



## 目次

CIRIC共用分析機器一覧	1
CIRIC機器利用料金表【学内利用】	2
CIRIC機器利用料金表【学外学術利用】	3
CIRIC機器利用料金表【学外一般利用】	4
CIRIC機器利用料金表【CIRIC入居企業利用】	5



千葉ヨウ素資源イノベーションセンター  
Chiba Iodine Resource Innovation Center

〒263-8522 千葉県千葉市稻毛区弥生町1-33

事務室 [ciric-network@chiba-u.jp](mailto:ciric-network@chiba-u.jp)

043-290-2883

WEB サイト <https://ciric.chiba-u.jp/>

2026.2月時点

## C I R I C 共用分析機器一覧

2026年2月1日時点

機 器	機 種	利用方法		
		学内、 CIRIC 入居企業	学外学術	学外一般
X線光電子分光装置	日本電子・JPS-9030	○	△	△
比表面積/細孔分布測定装置	QUANTACHROME INSTRUMENTS・ NOVA Touch 1LX	○	○	○
I C P 発光分光分析装置	PerkinElmer・Avio 500	○	—	—
簡易高速分光エリプソメーター	J. A. Woollam 社・ alpha-SE-Th	○	—	—
示差走査熱量計	島津製作所・DSC-60 Plus	○	○	○
顕微レーザーラマン分光光度計	日本分光・NRS-4500	○★	○★	○★
紫外可視分光光度計	日本分光・V-760S	○	○	○
分光蛍光光度計	日本分光・FP-8600	○	○	○
旋光度計	日本分光・P-2200	○	○	○
ガスクロマトグラフ装置	島津製作所・GC-2014	○	○	○
サイクリックボルタメトリー	BAS・#600E型	○	○	○
液体クロマトグラフィー 質量分析装置	AB SCIEX・ Triple Quad™4500 System	○	△	△
分子間相互作用解析装置 (等温滴定型カロリメトリー)	Malvern Panalytical・ MicroCal PEQ-ITC	○	△	△

装置利用に関するお問い合わせ先 : C I R I C 事務室 E-mail : ciric-network@chiba-u.jp

※以下の装置は共用機器センターの管理機器です。

料金や利用方法など、詳しくは共用機器センターへお問い合わせください。

E-Mail cai-network@chiba-u.jp URL <https://www.cac.chiba-u.ac.jp/>

機 器	機 種
核磁気共鳴装置 (NMR)	日本電子・ECZ600R, ECA500, ECZL400, ECS400
顕微分光光度計	日本分光・MSV-370
顕微赤外分光光度計	日本分光・FT/IR-4200ST + IRT-5000

## C I R I C 機器利用料金表【学内利用】

2026年2月1日時点

機 器	利用料金			備 考
	項 目	単位	料 金 (円)	
X線光電子分光装置	基本利用料	1hr	1,950	・キャンセル料規定あり（利用開始16時間前から100%）
	ライセンス講習料	1回	13,000	
	測定サポート料	1回	13,000	
比表面積/ 細孔分布測定装置	基本利用料	1hr	300	
	ライセンス講習・サポート料	1回	6,000	
ICP発光分光分析装置	基本利用料	0.25hr	250	・アルゴンガス料はプラズマガスとして必須、窒素ガス料は分光器バージガスとして必須 ・ガスは備え付けの高圧ガスボンベを使用
	アルゴンガス料	1MPa	650	
	窒素ガス料	1MPa	250	
	研修・ライセンス試験料	0.5hr	600	
	測定サポート料	0.5hr	600	
簡易高速分光 エリプソメーター	基本利用料	1hr	800	
	ライセンス講習料	1hr	3,000	
	測定サポート料	1hr	1,000	
示差走査熱量計	基本利用料	1サンプル	3,000	窒素ガス、乾燥空気、パンを含む ※非常に多く使う場合は要連絡
	長時間追加利用料	1件	2,000	
顕微レーザー ラマン分光光度計	基本利用料	0.5hr	440	
	ライセンス講習・サポート料	0.5hr	550	
	★依頼測定料	0.5hr	1,320	
紫外可視分光光度計	基本利用料	0.5hr	400	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	600	
分光蛍光光度計	基本利用料	0.5hr	400	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	600	
旋光度計	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません
ガスクロマトグラフ装置	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません
サイクリック ボルタメトリー	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません
液体クロマトグラフィー 質量分析装置	基本利用料	1hr	1,500	
	長時間利用料（固定）	その他	72,000	
	ライセンス講習料	1回	15,000	
分子間相互作用解析装置 (等温滴定型)	基本利用料	1hr	1,200	講習、測定サポートは行いません (利用は経験者または経験者のいる研究室等に限る)
	長時間利用料（固定）	その他	7,200	

- 料金は税込です。
- 利用料金や利用条件等は、都合により変更することがあります。最新の料金等は「大学連携研究設備ネットワーク」でご確認いただくか、CIRIC事務室に電子メールでお問い合わせください。
- 機器によりキャンセル料が発生しますので、事前に各機器管理者にご確認ください。

## C I R I C 機器利用料金表【学外学術利用】

2026年2月1日時点

機 器	利用料金			備 考
	項 目	単位	料 金 (円)	
X線光電子分光装置	基本利用料	1hr	3,120	・キャンセル料規定あり（利用開始16時間前から100%）
	ライセンス講習料	1回	20,800	・学外利用はXPS使用経験のある方に限る
	測定サポート料	1回	20,800	
比表面積/ 細孔分布測定装置	基本利用料	1hr	450	
	ライセンス講習・サポート料	1回	9,000	
I C P発光分光分析装置	(学外利用不可)			
簡易高速分光 エリプソメーター	(学外利用不可)			
示差走査熱量計	基本利用料	1サンプル	3,000	窒素ガス、乾燥空気、パンを含む ※非常に多く使う場合は要連絡
	長時間追加利用料	1件	2,000	10時間以上の場合に追加
顕微レーザー ラマン分光光度計	基本利用料	0.5hr	660	
	ライセンス講習・サポート料	0.5hr	880	
	★依頼測定料	0.5hr	1,980	
紫外可視分光光度計	基本利用料	0.5hr	600	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	900	
分光蛍光光度計	基本利用料	0.5hr	600	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	900	
旋光度計	基本利用料	0.5hr	600	講習、測定サポートは行いません
ガスクロマトグラフ装置	基本利用料	0.5hr	600	講習、測定サポートは行いません
サイクリック ボルタメトリー	基本利用料	0.5hr	600	講習、測定サポートは行いません
液体クロマトグラフィー 質量分析装置	基本利用料	1hr	2,400	
	ライセンス講習料	1回	24,000	
分子間相互作用解析装置 (等温滴定型)	基本利用料	1hr	6,000	講習、測定サポートは行いません (利用は経験者または経験者のいる研究機関等に限る)
	長時間利用料（固定）	その他	36,000	6時間以上利用のとき固定

- 料金は税込です。
- 利用料金や利用条件等は、都合により変更することがあります。最新の料金等は「大学連携研究設備ネットワーク」でご確認いただくか、CIRIC事務室に電子メールでお問い合わせください。
- 機器によりキャンセル料が発生しますので、事前に各機器管理者にご確認ください。

## C I R I C 機器利用料金表【学外一般利用】

2026年2月1日時点

機 器	項 目	単位	利用料金		備 考
				料金 (円)	
X線光電子分光装置	基本利用料	1hr	4,900		・キャンセル料規定あり（利用開始16時間前から100%） ・学外利用はXPS使用経験のある方に限る
	ライセンス講習料	1回	39,000		
	測定サポート料	1回	39,000		
比表面積/ 細孔分布測定装置	基本利用料	1hr	1,500		
	ライセンス講習・サポート料	1回	25,000		
I C P発光分光分析装置	(学外利用不可)				
簡易高速分光 エリプソメーター	(学外利用不可)				
示差走査熱量計	基本利用料	1サンプル	6,000	窒素ガス、乾燥空気、パンを含む ※非常に多く使う場合は要連絡	
	長時間追加利用料	1件	2,000	10時間以上の場合に追加	
顕微レーザー ラマン分光光度計	基本利用料	0.5hr	2,200		
	ライセンス講習・サポート料	0.5hr	2,750		
	★依頼測定料	0.5hr	6,600		
紫外可視分光光度計	基本利用料	0.5hr	2,000		
	試験・講習・サポート料	0.5hr	3,000		
分光蛍光光度計	基本利用料	0.5hr	2,000		
	試験・講習・サポート料	0.5hr	3,000		
旋光度計	基本利用料	0.5hr	2,000	講習、測定サポートは行いません	
ガスクロマトグラフ装置	基本利用料	0.5hr	2,000	講習、測定サポートは行いません	
サイクリック ボルタメトリー	基本利用料	0.5hr	2,000	講習、測定サポートは行いません	
液体クロマトグラフィー 質量分析装置	基本利用料	1hr	7,500		
	ライセンス講習料	1回	75,000		
分子間相互作用解析装置 (等温滴定型)	基本利用料	1hr	12,000	講習、測定サポートは行いません (利用は経験者または経験者のいる企業等に限る)	
	長時間利用料（固定）	その他	72,000	6時間以上利用のとき固定	

- 料金は税込です。
- 利用料金や利用条件等は、都合により変更することがあります。最新の料金等は「大学連携研究設備ネットワーク」でご確認いただくか、CIRIC事務室に電子メールでお問い合わせください。
- 機器によりキャンセル料が発生しますので、事前に各機器管理者にご確認ください。

## C I R I C 機器利用料金表【C I R I C入居企業利用】

2026年2月1日時点

機 器	項 目	単位	利用料金		備 考
				料金 (円)	
X線光電子分光装置	基本利用料	1hr	1,950		・キャンセル料規定あり（利用開始16時間前から100%） ・学外利用はXPS使用経験のある方に限る
	ライセンス講習料	1回	13,000		
	測定サポート料	1回	13,000		
比表面積/ 細孔分布測定装置	基本利用料	1hr	300		
	ライセンス講習・サポート料	1回	6,000		
I C P 発光分光分析装置	基本利用料	0.25hr	250		・アルゴンガス料はプラズマガスとして必須、窒素ガス料は分光器バージガスとして必須 ・ガスは備え付けの高圧ガスボンベを使用
	アルゴンガス料	1MPa	650		
	窒素ガス料	1MPa	250		
	研修・ライセンス試験料	0.5hr	600		
	測定サポート料	0.5hr	600		
簡易高速分光 エリプソメーター	基本利用料	1hr	800		
	ライセンス講習料	1hr	3,000		
	測定サポート料	1hr	1,000		
示差走査熱量計	基本利用料	1サンプル	3,000	窒素ガス、乾燥空気、パンを含む (非常に多く使う場合は要連絡)	
	長時間追加利用料	1件	2,000	10時間以上の場合に追加	
顕微レーザー ラマン分光光度計	基本利用料	0.5hr	440		
	ライセンス講習・サポート料	0.5hr	550		
	★依頼測定料	0.5hr	1,320		
紫外可視分光光度計	基本利用料	0.5hr	400		
	試験・講習・サポート料	0.5hr	600		
分光蛍光光度計	基本利用料	0.5hr	400		
	試験・講習・サポート料	0.5hr	600		
旋光度計	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません	
ガスクロマトグラフ装置	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません	
サイクリック ボルタメトリー	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません	
液体クロマトグラフィー 質量分析装置	基本利用料	1hr	1,500		
	長時間利用料（固定）	その他	72,000	48時間以上利用のとき固定	
	ライセンス講習料	1回	15,000		
分子間相互作用解析装置 (等温滴定型 カロリメトリー)	基本利用料	1hr	1,200	講習、測定サポートは行いません (利用は経験者または経験者のいる企業等に限る)	
	長時間利用料（固定）	その他	7,200	6時間以上利用のとき固定	

- 料金は税込です。
- 利用料金や利用条件等は、都合により変更することがあります。最新の料金等は「大学連携研究設備ネットワーク」でご確認いただくか、CIRIC事務室に電子メールでお問い合わせください。
- 機器によりキャンセル料が発生しますので、事前に各機器管理者にご確認ください。

※共用機器センター管理機器（NMR、顕微分光光度計、顕微赤外分光光度計）については、CIRIC入居企業の方は原則として共用機器センターの定める学外学術料金をご利用いただけます。料金や利用方法など、詳しくは共用機器センターへお問い合わせください。